



242976

การประดิษฐ์แก้วซราฟิกเพอร์ฟอร์มิสติกหรือวิสาาระต่างๆ ของระบบที่มี
โภคภัณฑ์เชิงมโนธรรมเป็นองค์ประกอบหลัก

พอดอยไพลิน ยงคิริ

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิชาสรุคศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อุปการพันธ์ 2554



242976

การประดิษฐ์แก้วเซรามิกเฟริร์โรอิเล็กทริกไว้สารตะกั่วจากระบบที่มี
โพแทสเซียมโซเดียมในโอเบตเป็นองค์ประกอบหลัก



พลอยไพลิน ยงคิริ

วิทยานิพนธ์นี้เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาสดุศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กุมภาพันธ์ 2554

การประดิษฐ์แก้วเซรามิกเฟร์โรอิเล็กทริกไร้สารตะกั่วจากระบบที่มีโพแทสเซียมโซเดียมในอะบีตเป็นองค์ประกอบหลัก

พลอยไพลิน ยงศิริ

วิทยานิพนธ์นี้ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา^๑
ตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

คณะกรรมการการสอนวิทยานิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

มูลนิธิฯ ประจำกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร. กอบวุฒิ รุจิรงกากล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลพรรณ เพ็งพัด

..... กรรมการ
ดร. สุขุม อิสเลจีym
.....

กิจกรรมการสอนภาษาไทย

.....
.....
.....

11 กุมภาพันธ์ 2554

© ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิตติกรรมประกาศ

กราบขอบพระคุณสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติที่ให้การสนับสนุนเงินทุนวิจัยการค้นคว้าวิจัยนี้

วิทยานิพนธ์เล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ลงได้ด้วยความกรุณาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลพรรณ เพิงพัด อาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิจัย ผู้มอบความรู้คำแนะนำต่างๆ และยังมอบโอกาสพร้อมกับความช่วยเหลือในทุกๆ สิ่ง ทั้งเรื่องการงานและการใช้ชีวิต ตลอดจนสละเวลาเพื่อช่วยตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสันนี้

ขอกราบขอบพระคุณ ดร. สมนึก ศิริสุนทร อาจารย์นักวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ที่กรุณาให้ความรู้ และคำแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับงานวิจัย ทำให้วิทยานิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงได้ดี

ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร. กอบวุฒิ รุจินานกุล ที่กรุณารับเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และชี้แนะแนวทางข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนคำแนะนำที่เป็นประโยชน์จนทำให้วิทยานิพนธ์สำเร็จด้วยดี

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ ดร. สุขุม อิสสิเสจิม ที่กรุณารับเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในการทำวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และครอบครัว คุณภู่ เพื่อนๆ และทุกคนที่เป็นทั้งกำลังใจทั้งแรงผลักดันที่สำคัญและเคยช่วยเหลือเสมอมา

ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านในห้องปฏิบัติการวิจัยอิเล็กโทรเซรามิกที่กรุณาให้ความรู้และคำแนะนำต่างๆ ตลอดจนทำให้การทำวิทยานิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงลงด้วยดี

สุดท้ายนี้ ผู้เขียนหวังว่าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ไม่น่าก็น้อยสำหรับผู้ที่สนใจ และหากมีสิ่งใดขาดตกบกพร่องในงานวิจัยนี้ ผู้เขียนก็ขอกราบอภัยไว้ ณ ที่นี่

۲۹

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

การประดิษฐ์แก้วเฟร์โรอิเล็กทริกเซรามิกไว้สารตะกั่วจากระบบที่มีโพแทสเซียมโซเดียมในโอบตเป็นองค์ประกอบหลัก

ជំនាញ

นางสาวพลอยไพลิน ยงศิริ

ปริญญา

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วัสดุศาสตร์)

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ผศ.ดร. กมลพงษ์ เพ็งพัด

บทคัดย่อ

242976

ในงานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาแก้วเซรามิกที่มีคุณสมบัติเฟร์โรอิเล็กทริกจากระบบโพแทสเซียมโซเดียมในไอบেตเป็นองค์ประกอบหลักโดยอาศัยกระบวนการอินคอร์ปอเรชันเนื่องจากโพแทสเซียมโซเดียมในไอบेट ($K_{0.5}Na_{0.5}$)NbO₃ หรือ (KNN) เป็นสารที่มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่โดดเด่น อาทิ การมีคุณสมบัติเพียงโซเดียมและคุณสมบัติเฟร์โรอิเล็กทริก เป็นต้น และสารชนิดนี้ยังเป็นสารที่ปราศจากสารตะกั่วที่เป็นพิษต่อร่างกายของมนุษย์ด้วยทำให้มีปลอกภัยต่อการใช้งานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กระบวนการอินคอร์ปอเรชันคือการเตรียมผงของสารตั้งต้น KNN โดยการแคลไซน์ก่อนแล้วจึงนำมาผสมกับสารประกอบที่ทำให้เกิดแก้ว โดยผงตั้งต้น KNN ที่แคลไซน์แล้วจะเป็นเสมือนสารที่เหนียวแน้ให้แก้วเกิดผลึกในการทดลองนี้ได้ศึกษาแก้วเซรามิกที่เตรียมจากสารตั้งต้น KNN ที่แตกต่างกัน 3 ชุดคือ จากชุด KNN ที่มีความบริสุทธิ์ต่ำ (ชุด A) ชุด KNN ที่มีเพลสอินปะปนอยู่เล็กน้อย (ชุด B) และชุด KNN ที่มีความบริสุทธิ์ (ชุด C) โดยเลือกใช้อัตราส่วนของ KNN: SiO₂ เท่ากับ 75:25 โนโลเปอร์เซ็นต์ (จัดเป็นชุด A1, B1 และ C1) และ 80:20 โนโลเปอร์เซ็นต์ (จัดเป็นชุด C2) ในขั้นตอนการเตรียมแก้ว นำผง KNN ที่เตรียมได้ไปผสมกับแก้วแล้วหยอดที่อุณหภูมิ 1300 องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา 15 นาที ในถ้วยหลอมทองคำขาว และทำให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็วลงบนแม่พิมพ์เหล็กกล้าไว้สัมผัติที่อุณหภูมิห้อง ทำให้ได้แก้วที่มีความโปร่งใสมีสีอมเหลือง จากนั้นจึงนำแก้วที่ได้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนที่ อุณหภูมิ 500 - 575 องศาเซลเซียสเพื่อให้เกิดการตกผลึก พบว่าความหนาแน่นและความชุ่มชื้นของแก้วเซรามิกที่

เตรียมได้จะเพิ่มขึ้นตามลำดับ ผลการศึกษาทางความร้อนด้วย DTA และ TG-DSC พบว่าแก้วชุด A1, B1, C1 และ C2 จะมีช่วงอุณหภูมิการเปลี่ยนเฟสเป็นแก้วที่อุณหภูมิ 560, 530, 532 และ 520 องศาเซลเซียสและจะมีช่วงอุณหภูมิการแตกผักออยู่ที่ 648, 648, 645 และ 620 องศาเซลเซียส ตามลำดับ จากการศึกษาโครงสร้างทางจุลภาคพบว่าผลึกของ KNN มีลักษณะเป็นก้อนที่มีเหลี่ยมนูนกระเจยหัวในเนื้อแก้ว โดยความเป็นผลึกจะเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิการปัลอกผลึกเพิ่มสูงขึ้น ในแก้วเซรามิกชุด C2 จะพบการเกิดเฟสแปรกลบอมร่วมอยู่ด้วย โดยจะเห็นได้ชัดในแก้วที่ผ่านการทำปัลอกผลึกที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส จากการตรวจสอบสมบัติทางไฟฟ้า พบว่าแก้วเซรามิกทุกชุด จะมีค่าไดอิเล็กทริกและค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริกเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิการปัลอกผลึกที่เพิ่มสูงขึ้น ชุดแก้วที่มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่ดีที่สุดพบในแก้วชุด C1 คือมีค่าไดอิเล็กทริกและการสูญเสียไดอิเล็กทริกที่เหมาะสม พร้อมทั้งมีความโปร่งใส นอกจากนี้แก้วเซรามิกจากชุด C1 ที่มีการปัลอกผลึกที่อุณหภูมิ 575 องศาเซลเซียสยังพนคุณสมบัติเฟร์โรอิเล็กทริกเกิดขึ้นเล็กน้อยในแก้วเซรามิกที่เตรียมได้ทั้งหมด

Thesis Title Fabrication of Lead-free Ferroelectric Glass-ceramics from Potassium Sodium Niobate-based Systems

Author Ms. Ployailin Yongsiri

Degree Master of Science (Materials Science)

Thesis Advisor Asst. Prof. Dr. Kamonpan Pengpat

Abstract

242976

In this research, the fabrication of lead-free ferroelectric glass-ceramics from $(K_{0.5}Na_{0.5})NbO_3$ based systems via incorporation method has been carried out. Potassium sodium niobate $(K_{0.5}Na_{0.5})NbO_3$ (KNN) was recognized as a material with good electrical properties, for examples piezoelectric and ferroelectric properties. Besides, it is a lead free material which promotes environmental friendly. For incorporation method, the calcined potassium sodium niobate was added in glass batches as heterogeneous nucleating agent. Starting powders of K_2CO_3 , Na_2CO_3 and Nb_2O_5 were used to prepare KNN powder by mixed oxide method. All compositions were mixed by wet ball milling method for 24 h then dried for 24 h. The dried powder was calcined at 600-900 °C for 2 h and then was mixed with SiO_2 . In this, glass-ceramics KNN were prepared from three compositions of KNN- SiO_2 system; composition A with high impurity; B with low impurity KNN; and C with high purity KNN. The KNN- SiO_2 ratios were 75:25 for composition series A1, B1 and C1 and 80:20 for composition series C2. It was found that transparent glasses were successfully produced by using conventional melting-quenching method. The batches were melted at 1300 °C in an electric furnace. It was found that transparent glasses were successfully produced by using conventional melting-quenching method. Finally, the prepared glasses were heat treated in a range of 525-575 °C for crystallization. XRD results

showed that KNN phase occurred in most of the glass-ceramic samples excepted C2 which show unidentified phase together with KNN phase. Thermal property resulting from DTA and TG-DSC showed glass transition temperatures of samples A1, B1, C1 and C2 at 560, 530, 532 and 520 °C and crystallization temperature at 648, 648, 645 and 620 °C, respectively. From SEM observation, it was found that bulk crystals with equiaxed shape of KNN phase dispersed well in all glass-ceramic matrices. A crystal sizes increased with increasing heat treatment temperature. In C2 glass-ceramics, unidentified phase was found together with KNN phase. The result from Raman spectroscopy showed O-Nb-O bonding at wave number 230, 620 and 890 cm⁻¹ and unidentified structure was found in C2 glass-ceramics. Dielectric result showed the values of dielectric constant (ϵ_r) and dielectric loss ($\tan\delta$) which were found to increase with increasing heat treatment temperature. The optimum condition of all glass-ceramic samples was C1, which possessed the appropriate values of ϵ_r , $\tan\delta$ and high transparency, and trace of the ferroelectric behavior.

สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	ค
บทคัดย่อภาษาไทย	๑
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	๒
สารบัญ	๓
สารบัญตาราง	๔
สารบัญภาพ	๕
อักษรย่อและสัญลักษณ์	๖
 บทที่ 1 บทนำ	 1
1.1 บทนำ	1
1.2 จุดประสงค์ของการศึกษา	2
1.3 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา เชิงทฤษฎีและ/หรือเชิงประยุกต์	2
 บทที่ 2 ทฤษฎี	 3
2.1 แก้ว	3
2.1.1 คำนิยามของแก้ว	3
2.1.2 ทฤษฎีจลนพลาสต์ของการทำให้เกิดแก้ว (Kinetic theories of glass formation)	8
2.1.2.1 การเกิดนิวเคลียสพล็อก (nucleation)	8
2.1.2.2 การเติบโตของพล็อก (crystal growth)	11
2.1.3 กลไกความคุณการตกพล็อก	13
2.2 แก้วเซรามิก	14
2.2.1 ความเป็นมาของแก้วเซรามิก	14
2.2.2 ทฤษฎีของแก้วเซรามิก	15
2.3 เฟโรโรเล็กทริก (Ferroelectric)	16
2.3.1 อุณหภูมิคริวีและการเปลี่ยนเฟส	17
2.3.2 โพลาไรเซชัน (Polarization)	17

2.3.3 สมบัติไดอิเล็กทริก (Dielectric properties)	18
2.3.4 ค่าส่วนยอนสัมพัทธ์ (Relative permittivity; ϵ_r)	18
2.3.5 ค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริก (Dielectric Loss; tan δ)	21
2.4 โพแทสเซียมโซเดียมไนโอเบต (Sodium Potassium Niobate; $\text{Na}_{0.5}\text{K}_{0.5}\text{NbO}_3$)	21
2.4.1 ความเป็นมาของโพแทสเซียมโซเดียมไนโอเบต ($\text{K}, \text{Na})\text{NbO}_3$	26
2.5 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย	29
บทที่ 3 วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการทดลอง	38
3.1 สารเคมีที่ใช้ในการทดลอง	38
3.2 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง	38
3.3 วิธีการทดลอง	40
3.3.1 การเตรียมชิ้นงานตัวอย่าง	40
3.3.1.1 การเตรียมสารตั้งต้นโพแทสเซียมโซเดียมไนโอเบต	40
3.3.1.2 การเตรียมแก้วโพแทสเซียมโซเดียมไนโอเบต	44
3.3.1.3 การเตรียมแก้วเซรามิกโพแทสเซียมโซเดียมไนโอเบต	47
3.3.2 วิธีการวัดและตรวจวิเคราะห์หาลักษณะเฉพาะของสารตัวอย่าง	50
3.3.2.1 การหาความหนาแน่น	50
3.3.2.2 การตรวจสอบเฟสด้วยเทคนิค XRD	51
3.3.2.3 การศึกษาโครงสร้างจุลภาคโดยใช้เทคนิค FESEM-EDS	53
3.3.2.4 การตรวจสอบสมบัติเชิงความร้อนด้วยเทคนิค DTA	55
3.3.2.5 การตรวจสอบสมบัติเชิงพลังงานด้วยเทคนิค DSC	55
3.3.2.6 การตรวจสอบสมบัติเชิงスペกโตรสโคปีด้วยเทคนิค Raman spectroscopy	56
3.3.2.7 การตรวจสอบสมบัติเชิงแสง	57
3.3.2.8 การตรวจสอบสมบัติทางไฟฟ้า	60
บทที่ 4 ผลการทดลองและการอภิปรายผลการทดลอง	63
4.1 การเตรียมสารตั้งต้นโพแทสเซียมโซเดียมไนโอเบต	63
4.1.1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเฟสด้วยเทคนิค XRD	64
4.1.2 ผลการศึกษาสัมฐานวิทยาของผงด้วยเทคนิค SEM- EDS	70
4.2 ผลการศึกษาการเตรียมแก้วโพแทสเซียมโซเดียมไนโอเบต	71

4.2.1 ผลการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพ	71
4.2.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเฟสด้วยเทคนิค XRD	75
4.2.3 ผลการตรวจสอบสมบัติทางสเปก trost กอปี	76
4.3 ผลการศึกษาการเตรียมแก้วเซรามิกโพแทสเซียมโซเดียมในโอบบที่ได้ หลังจากผ่านกระบวนการทางความร้อน (Heat treatment)	77
4.3.1 ผลของการเตรียมแก้วเซรามิกที่ได้จากการดึงต้นที่มีความบริสุทธิ์ไม่สูง (A)	78
4.3.1.1 ผลการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพ	78
4.3.1.2 ผลการวิเคราะห์ทางความร้อนด้วยเทคนิค DTA และ TG-DSC	79
4.3.1.3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเฟสด้วยเทคนิค XRD	81
4.3.1.4 ผลการตรวจสอบสมบัติทางสเปก trost กอปี	82
4.3.1.5 ผลการศึกษาโครงสร้างทางจุลภาคด้วยเทคนิค FESEM-EDS	83
4.3.1.6 ผลการตรวจสอบสมบัติเชิงแสงด้วยเครื่องมือ UV-Vis และ refractometer	86
4.3.1.7 ผลการตรวจสอบสมบัติทางไฟฟ้า	87
4.3.2 ผลของการเตรียมแก้วเซรามิกที่ได้จากการดึงต้นที่มีสิ่งเจือปนเพียงเล็กน้อย เกิดขึ้นเล็กน้อย (B)	93
4.3.2.1 ผลการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพ	93
4.3.2.2 ผลการวิเคราะห์ทางความร้อนด้วยเทคนิค DTA	94
4.3.2.3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเฟสด้วยเทคนิค XRD	95
4.3.2.4 ผลการศึกษาโครงสร้างทางจุลภาคด้วยเทคนิค FESEM-EDS	97
4.3.2.5 ผลการตรวจสอบสมบัติเชิงแสงด้วยเครื่องมือ UV-Vis และ refractometer	99
4.3.2.6 ผลการตรวจสอบสมบัติทางไฟฟ้า	101
4.3.3 ผลของการเตรียมแก้วเซรามิกที่ได้จากการดึงต้นที่มีความบริสุทธิ์ (C)	107
4.3.3.1 ผลการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพ	107
4.3.3.2 ผลการวิเคราะห์ทางความร้อนด้วยเทคนิค DTA และ TG-DSC	110
4.3.3.3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเฟสด้วยเทคนิค XRD	113
4.3.3.4 ผลการตรวจสอบสมบัติทางสเปก trost กอปี	115
4.3.3.5 ผลการศึกษาโครงสร้างทางจุลภาคด้วยเทคนิค FESEM-EDS	117
4.3.3.6 ผลการตรวจสอบสมบัติเชิงแสงด้วยเครื่องมือ UV-Vis	122

และ Refractometer	
4.3.3.7 ผลการตรวจสอบสมบัติทางไฟฟ้า	124
 บทที่ 5 สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ	135
5.1 สรุปผลการทดลอง	135
5.1.1 ผลการเตรียมสารตั้งต้นโพแทสเซียมโซเดียมในโอบอต	135
5.1.2 ผลการศึกษาแก้วโพแทสเซียมโซเดียมในโอบอต	136
5.1.3 ผลการศึกษาแก้วเซรามิกโพแทสเซียมโซเดียมในโอบอต	137
5.2 ข้อเสนอแนะ	139
 บรรณานุกรม	140
 ภาคผนวก	145
ภาคผนวก ก	145
ภาคผนวก ข	148
ภาคผนวก ค	149
 ประวัติผู้เขียน	150

สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า
2.1 แสดงโครงสร้างผลึกของโซเดียมโพแทสเซียมในโอบอตในช่วงอุณหภูมิต่างๆ	22
2.2 ตารางแสดงการเปรียบเทียบขนาดของผลึกกับค่าโพลาไอลเซ็นของระบบ โพแทสเซียมโซเดียมในโอบอต ($K_{0.5}Na_{0.5}NbO_3$) โดย $E = 16 \text{ kV/cm}$	31
2.3 ตารางแสดงขนาดผลึกของแก้วที่ผ่านการอบอ่อนที่อุณหภูมิต่างๆ	
3.1 แสดงอัตราส่วนผสมของสารตั้งต้นโพแทสเซียมโซเดียมในโอบอต	41
3.2 ปริมาณอัตราส่วนระหว่าง KNN และ SiO_2 ที่ใช้ในการเตรียมแก้วแต่ละชุด	45
4.1 ปริมาณอัตราส่วนระหว่าง KNN และ SiO_2 ที่ใช้ในการเตรียมแก้วแต่ละชุด	71
4.2 แสดงลักษณะที่แตกต่างกันของชิ้นงานแต่ละชนิด	74

สารบัญภาพ

รูป

หน้า

2.1 (ก) ภาพโครงสร้างอะตอมของแก้ว (glass structures) ของแบบสองมิติ (ข) ภาพเปรียบเทียบโครงสร้างผลึก (crystal structures) ของโครงสร้างแบบผลึกและโครงสร้างที่ไม่มีผลึกของแก้วแบบสองมิติ	4
2.2 ภาพการเรียงตัวของอะตอมของผลึกและการเรียงตัวของอะตอมของแก้ว หลังจากการทำให้เย็นตัวลง แบบช้า (slow cool) และแบบเร็ว (fast cool) จากของเหลวเมื่อได้รับความร้อน	5
2.3 ผลกระทบของอุณหภูมิต่อเนินทัลปีของการหลอมเหลวในการเกิดแก้ว	6
2.4 แผนภาพแสดงชนิดของการเกิดนิวเคลียสผลึก (nucleation)	8
2.5 กราฟระหว่างพลังงานอิสระที่เปลี่ยนไปในการเกิดนิวเคลียสผลึก (ΔG) กับขนาดของนิวเคลียส (r)	10
2.6 อัตราการเกิดนิวเคลียสและการเดินทางของผลึกเทียบกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปของของเหลวที่มีความหนืดสูง (viscous liquid)	12
2.7 กราฟแสดงกระบวนการให้ความร้อนในการปัลกผลึกของแก้ว (heat treatment) a. คือ อัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ (heating rate) b. คืออุณหภูมิที่ใช้ในการปัลกผลึก (crystallisation temperature) และ c. คือระยะเวลาที่ใช้ในการปัลกผลึก (dwell time)	13
2.8 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสนามไฟฟ้า (E) กับโพลาไรเซชัน (P) ของสารเฟอร์โรอิเล็กทริก	16
2.9 แสดงการจัดเรียงไคโพลภายในเนื้อสารก่อน และภายหลังการให้สนามไฟฟ้า	18
2.10 ตัวเก็บประจุของแผ่นคู่นานาเมื่อไม่มีสารไคอิเล็กทริก	19
2.11 แสดงลักษณะโครงสร้างผลึกแบบเพอร์ฟไกค์ของโพแทสเซียมโซเดียมในโอบেต	22
2.12 แสดงโครงสร้างผลึกของโพแทสเซียมโซเดียมในโอบे�ตในช่วงอุณหภูมิต่างๆ	22
2.13 แผนภาพเฟสไคอะแกรมแบบทวิภาค (Binary phase diagram) ของ $\text{KNbO}_3 - \text{NaNbO}_3$	24
2.14 กราฟแสดงโพลาไคลเซชันต่อสนามไฟฟ้า (ก) แก้วเซรามิก BaTiO_3 ที่ผ่านการปัลกผลึกที่อุณหภูมิ 1075°C (ขนาดผลึก ~1 ไมโครเมตร) และ 975°C (ขนาดผลึก	30

~0.1 ไม่ โครเมต) (ฯ) แก้วเซรามิก $K_{0.4}Na_{0.6}NbO_3$ ที่ผ่านการปัลกพลีกที่อุณหภูมิ 1075 °C (ขนาดผลึก ~1 ไม่ โครเมต) และ 975 °C (ขนาดผลึก ~0.2 ไม่ โครเมต)	
(ค) แก้วเซรา-มิก $K_{0.5}Na_{0.5}NbO_3$ ที่ผ่านการปัลกพลีกที่อุณหภูมิ 1075 °C (ขนาดผลึก ~1 ไม่ โครเมต) และ 960 °C (ขนาดผลึก ~0.2 ไม่ โครเมต)	
2.15 กราฟ DTA และคงพุติกรรมทางความร้อนของแก้ว $38K_2O-38Nb_2O_5-24SiO_2$	32
2.16 ผลของอุณหภูมิที่ใช้ในการปัลกพลีกต่อสมบัติทางไฟฟ้าในแก้ว $5Na_2O - 33K_2O - 38Nb_2O_5 - 24SiO_2$	33
2.17 ผลของอุณหภูมิต่าค่าคงที่โดยอิเล็กทริกของแก้วเบสที่ผ่านการปัลกพลีกที่ อุณหภูมิ 925 °C เป็นเวลา 1 ชั่วโมง	34
2.18 ลักษณะขึ้นงุนที่ผ่านการอบอ่อนที่อุณหภูมิที่แตกต่างกัน	35
2.19 รูปแบบการเดี้ยวบนของรังสีเอกซ์ในแก้วที่ผ่านการอบอ่อนที่อุณหภูมิที่แตกต่างกัน	36
2.20 รูปแสดงค่าคงที่โดยอิเล็กทริกที่มีการเปลี่ยนแปลงกับความถี่ของแก้วที่ผ่าน การอบอ่อนที่อุณหภูมิที่แตกต่างกัน	37
3.1 แผนภาพแสดงขั้นตอนการเตรียมพอยเตสเซี่ยมโซเดียมในโอบেต	42
3.2 เครื่องบดผสมด้วยลูกบดอล	43
3.3 ขวดคสารชนิดโพลีเอทิลีนและลูกบดเซอร์โคเนีย	43
3.4 แผนผังแสดงเงื่อนไขของการหลอมแก้วพอยเตสเซี่ยมโซเดียมในโอบেต	45
3.5 แผนผังแสดงขั้นตอนการเตรียมแก้วพอยเตสเซี่ยมโซเดียมในโอบেต	46
3.6 ถ้วยหลอมทองคำขาวหรือถ้วยหลอมแพลตตินั่ม (Platinum crucible)	46
3.7 แผ่นเหล็กกล้าไร้สนิม (stainless steel plate) สำหรับกดทับแก้ว	47
3.8 โกร่งบดสารขนาดเล็ก (agate mortar)	47
3.9 แผนผังแสดงขั้นตอนการปัลกพลีกของแก้วเซรามิกพอยเตสเซี่ยมโซเดียมในโอบেต	48
3.10 แผนผังเงื่อนไขของอุณหภูมิที่ใช้ในการปัลกพลีกแก้วพอยเตสเซี่ยมโซเดียมในโอบেต	49
3.11 เตาเผาไฟฟ้า (electric furnace)	49
3.12 เครื่องซั่งระบบดิจิตอล สำหรับวัดค่าความหนาแน่นผลิตโดยบริษัท AND รุ่น HM-300	51
3.13 การทำงานของเครื่องวิเคราะห์การเดี้ยวบนของรังสีเอกซ์ (X-ray diffraction)	52
3.14 เครื่องวิเคราะห์การเดี้ยวบนของรังสีเอกซ์ (X-ray diffractometer), JEOL	53
3.15 เครื่อง sputtering รุ่น JFC-1100E	54
3.16 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง粒 (JEOL JSM 5910LV) รุ่น 7274	54
3.17 แสดงเครื่อง High Temperature DTA Cell Adaptor	55

3.18 แสดงเครื่อง DSC รุ่น STA 409 PC LUXX ^R NETZSCH	56
3.19 เครื่อง Raman spectrometer (JOBIN YVON HORIBA, T6400 triplemonochrometor)	57
3.20 เครื่อง UV-Visible spectrophotometer รุ่น VARIAN Cary 50 Conc	59
3.21 เครื่องมือ Digital ABBE Refractometer รุ่น D-22976 Hamburg	60
3.22 แสดงเครื่อง LCZ มิเตอร์ รุ่น Agilent E4980A	61
3.23 เครื่อง Hysterisis analyzer ผลิตโดยบริษัท RADIANT (Technologie, inc.) model 6093	62
4.1 ภาพแสดงรูปแบบการเดี่ยวบนของรังสีเอกซ์ของสาร โพแทสเซียม โซเดียม ในโอเบตที่ผ่านการเผาแคลไชน์ที่อุณหภูมิแตกต่างกัน (*) แสดงเฟลล์ดับที่สอง	64
4.2 ภาพแสดงรูปแบบการเดี่ยวบนของรังสีเอกซ์ของสาร โพแทสเซียม โซเดียม ในโอเบตที่ผ่านการเผาแคลไชน์ที่อุณหภูมิ 600 700 และ 800 องศาเซลเซียสตามลำดับ (*) แสดงเฟลล์ดับที่สองเทียบกับ JCPDF number 77-0038 ซึ่งเป็นเฟลสองค์ประกอบของ $K_{0.65}Na_{0.35}NbO_3$	65
4.3 ภาพแสดงรูปแบบการเดี่ยวบนของรังสีเอกซ์ของสาร โพแทสเซียม โซเดียม ในโอเบต ($K_{0.65}Na_{0.35}NbO_3$) ที่ผ่านการเผาแคลไชน์ที่ อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียสเปรียบเทียบกับ $K_{5.75}Nb_{10.85}O_{30}$, $K_2Nb_8O_{21}$ และ $K_{0.65}Na_{0.35}NbO_3$	66
4.4 แสดงรูปแบบการเดี่ยวบนของรังสีเอกซ์ของสารประกอบออกไซด์ โพแทสเซียม โซเดียม ในโอเบตที่ผ่านการเผาแคลไชน์ที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เทียบกับ JCPDF หมายเลข 77-0038 ซึ่งเป็นเฟลสองค์ประกอบของ $K_{0.65}Na_{0.35}NbO_3$	68
4.5 แสดงรูปแบบการเดี่ยวบนของรังสีเอกซ์ของสารประกอบออกไซด์ โพแทสเซียม โซเดียม ในโอเบตที่ผ่านการเผาแคลไชน์ที่อุณหภูมิ 425 และ 500 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 30 นาที และ 1 ชั่วโมงตามลำดับ และ อุณหภูมิ สุดท้ายที่เลือกใช้คือ 800 องศาเซลเซียสแห่งน้ำ 2 ชั่วโมงเทียบกับ JCPDF หมายเลข 77-0038 ซึ่งเป็นเฟลสองค์ประกอบของ $K_{0.65}Na_{0.35}NbO_3$	68
4.6 แสดงรูปแบบการเดี่ยวบนของรังสีเอกซ์ของสารประกอบออกไซด์ โพแทสเซียม โซเดียม ในโอเบตที่ผ่านการเผาแคลไชน์ที่อุณหภูมิ 900 แห่งน้ำ 4 ชั่วโมง	69
4.7 รูปแสดงสัมฐานวิทยาของผง โพแทสเซียม โซเดียม ในโอเบต ที่ได้จากการเผา แคลไชน์ที่อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส นาน 4 ชั่วโมง	70

4.8 ข้อมูลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค EDS ในผงโพแทสเซียมโซเดียมในโอเบตที่ได้จากการเผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส นาน 4 ชั่วโมง	70
4.9 แสดงแผนภาพชุดของผงโพแทสเซียมโซเดียมในโอเบตที่ใช้ในการเตรียมแก้ว	72
4.10 แสดงลักษณะชิ้นงานแก้วที่ได้จากการทดลองหลอม เพื่อหาช่วงเวลาการเทแก้วที่เหมาะสมสำหรับการสร้างแก้วที่มีความโปร่งใส โดยเลือกศึกษาที่องค์ประกอบของโพแทสเซียมโซเดียมในโอเบตต่อซิลิกาคือร้อยละ 75:25 โดยไม่ลดลง	73
4.11 กราฟแสดงความหนาแน่นของชิ้นงานแก้ว	74
4.12 แสดงรูปแบบการเลี้ยงเวนรังสีเอกซ์ของแก้วโพแทสเซียมโซเดียมในโอเบตของแก้วเซรามิกที่เตรียมจากการตั้งต้นที่มีความบริสุทธิ์ต่างกัน โดยมีอัตราส่วนของ KNN:SiO ₂ เท่ากับร้อยละ 75:25 โดยไม่ลดลง (A1, B1 และ C1) และ KNN:SiO ₂ เท่ากับร้อยละ 80:20 โดยไม่ลดลง (C2)	75
4.13 แสดงรูปแบบของรูปแบบของรูปแบบของแก้วเซรามิกที่เตรียมจากการตั้งต้นที่มีความบริสุทธิ์ต่างกันชุด A1 คือ แก้วที่ใช้สารตั้งต้นที่ไม่บริสุทธิ์ ชุด C1 คือแก้วที่ใช้สารตั้งต้นที่บริสุทธิ์โดยมีอัตราส่วนของ KNN:SiO ₂ คือ 75:25 โดยร้อยละ และชุด C2 คือแก้วที่ใช้สารตั้งต้นที่บริสุทธิ์โดยมีอัตราส่วนของ KNN:SiO ₂ คือร้อยละ 80:20 โดยไม่ลดลง	76
4.14 แสดงลักษณะทางกายภาพของชิ้นงานแก้วเซรามิกที่ได้จากการตั้งต้นที่มีความบริสุทธิ์ไม่สูง (A1) และผ่านกระบวนการทางความร้อนที่ช่วงอุณหภูมิที่แตกต่างกัน	78
4.15 แสดงความหนาแน่นของชิ้นงานแก้วเซรามิกที่ได้จากการตั้งต้นที่มีความบริสุทธิ์ไม่สูง (A1) และผ่านกระบวนการทางความร้อนที่ช่วงอุณหภูมิที่แตกต่างกัน	79
4.16 แสดงผลการวิเคราะห์ทางความร้อนด้วยเทคนิค DTA ของแก้วเซรามิกที่ได้จากการตั้งต้นที่มีความบริสุทธิ์ไม่สูง (A1)	80
4.17 แสดงผลการวิเคราะห์ทางความร้อนด้วยเทคนิค TG-DSC ของแก้วเซรามิกที่ได้จากการตั้งต้นที่มีความบริสุทธิ์ไม่สูง (A1)	81
4.18 แสดงรูปแบบการเลี้ยงเวนรังสีเอกซ์ของแก้วเซรามิกที่ได้จากการตั้งต้นที่มีความบริสุทธิ์ไม่สูง (A1) และผ่านกระบวนการทางความร้อนที่ช่วงอุณหภูมิที่แตกต่างกัน	82
4.19 แสดงรูปแบบของรูปแบบของรูปแบบของแก้วเซรามิกที่ได้จากการตั้งต้นที่มี	83

<p>ความบริสุทธิ์ไม่สูง (A1) และผ่านกระบวนการทางความร้อนที่ช่วงอุณหภูมิที่แตกต่างกัน</p> <p>4.20 แสดงการศึกษาโครงสร้างทางจุลภาคของชิ้นงานแก้วเซรามิกได้จากสารตั้งต้นที่มีความบริสุทธิ์ไม่สูง (A1) และผ่านกระบวนการทางความร้อนที่ช่วงอุณหภูมิที่แตกต่างกัน ด้วยกำลังขยาย 20,000 และ 50,000 เท่า 84</p> <p>4.21 แสดงผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค EDS ของชิ้นงานแก้วเซรามิกได้จากสารตั้งต้นที่มีความบริสุทธิ์ไม่สูง (A1) และผ่านกระบวนการทางความร้อน (ก) ผ่านความร้อนที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส (ข) ผ่านความร้อนที่ อุณหภูมิ 575 องศาเซลเซียส (ค) ผ่านความร้อนที่อุณหภูมิ 575 องศาเซลเซียส 85</p> <p>4.22 ร้อยละการส่องผ่านและตัวนีหักเหแสงของแก้วเซรามิกที่ได้จากการตั้งต้นที่มี ความบริสุทธิ์ไม่สูง (A1) และผ่านกระบวนการทางความร้อน 86</p> <p>4.23 แสดงค่าคงที่โดยอิเล็กทริก (ก) และค่าการสูญเสียทางโดยอิเล็กทริก (ข) ณ อุณหภูมิห้องของแก้วเซรามิกที่ได้จากการตั้งต้นที่มีความบริสุทธิ์ไม่สูง (A1) และผ่านกระบวนการทางความร้อน 88</p> <p>4.24 แสดงค่าคงที่โดยอิเล็กทริก (ก) และค่าการสูญเสียทางโดยอิเล็กทริก (ข) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ของแก้วเซรามิกที่ได้จากการตั้งต้นที่มีความบริสุทธิ์ไม่สูง (A1) และผ่านกระบวนการทางความร้อน ที่อุณหภูมิ 525 องศาเซลเซียส 89</p> <p>4.24 (ต่อ) แสดงค่าคงที่โดยอิเล็กทริก (ก) และค่าการสูญเสียทางโดยอิเล็กทริก (ข) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ของแก้วเซรามิกที่ได้จากการตั้งต้นที่มีความบริสุทธิ์ไม่สูง (A1) และผ่านกระบวนการทางความร้อน ที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส 90</p> <p>4.25 (ต่อ) แสดงค่าคงที่โดยอิเล็กทริก (ก) และค่าการสูญเสียทางโดยอิเล็กทริก (ข) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ของแก้วเซรามิกที่ได้จากการตั้งต้นที่มีความบริสุทธิ์ไม่สูง (A1) และผ่านกระบวนการทางความร้อน ที่อุณหภูมิ 575 องศาเซลเซียส 91</p> <p>4.25 แสดงวงซีสเทอร์ชีสของแก้วเซรามิกที่สร้างจากสารตั้งต้นที่มีความบริสุทธิ์ไม่สูง (A1) และผ่านความร้อนเพื่อใช้ในการปัลอกหลักที่อุณหภูมิ 525, 550 และ 575 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 4 ชั่วโมง 92</p> <p>4.26 แสดงลักษณะทางกายภาพของชิ้นงานแก้วเซรามิกที่ได้จากการตั้งต้นที่มีสิ่งเจือปน 93</p>

เพียงเล็กน้อยและผ่านกระบวนการทางความร้อนที่ช่วยอุณหภูมิที่แตกต่างกัน	
4.27 แสดงความหนาแน่นของชิ้นงานแก้วเซรามิกที่ได้จากการตั้งต้นที่มีสิ่งเจือปน	94
เพียงเล็กน้อยและผ่านกระบวนการทางความร้อนที่ช่วยอุณหภูมิที่แตกต่างกัน	
4.28 แสดงผลการวิเคราะห์ทางความร้อนด้วยเทคนิค DTA ของแก้วเซรามิกที่มีสิ่งเจือปน	95
เพียงเล็กน้อยและหลอมเหลวกับคนละชุด โดยที่ B1 คือชุดการหลอมครั้งที่ 1 B2 คือชุดการหลอมครั้งที่ 2	
4.29 แสดงรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของแก้วเซรามิกที่มีสิ่งเจือปนเพียงเล็กน้อย โดยหลอมเหลว กับคนละชุด และผ่านการปลูกพืลกที่อุณหภูมิที่แตกต่างกัน (ก) คือชุดการหลอมครั้งที่ 1 ; B1 (ข) คือชุดการหลอมครั้งที่ 2 ; B2	96
4.30 แสดงการศึกษาโครงสร้างทางจุลภาคของชิ้นงานแก้วเซรามิกได้จากการ ตั้งต้นที่มีสิ่งเจือปนเพียงเล็กน้อยและผ่านกระบวนการทางความร้อนที่ช่วย อุณหภูมิที่แตกต่างกัน ด้วยกำลังขยาย 10,000 และ 30,000 เท่า	98
4.31 แสดงผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค EDS ของชิ้นงานแก้วเซรามิกได้จากการ ตั้งต้นที่มีสิ่งเจือปนเพียงเล็กน้อยและผ่านกระบวนการทางความร้อน (ก) ผ่านความ ร้อนที่อุณหภูมิ 525 องศาเซลเซียส (ข) ผ่านความร้อนที่อุณหภูมิ 575 องศาเซลเซียส	99
4.32 แสดงร้อยละการส่องผ่านและดัชนีหักเหแสงของแก้วเซรามิกที่ได้จากการตั้งต้น ที่มีสิ่งเจือปนเพียงเล็กน้อย (B2) และผ่านกระบวนการทางความร้อนที่ช่วย อุณหภูมิที่แตกต่างกัน	100
4.33 แสดงค่าคงที่ไดอิเล็กทริก (ก) และค่าการสูญเสียทางไดอิเล็กทริก (ข) ณ อุณหภูมิ ห้อง ของแก้วเซรามิกที่ได้จากการตั้งต้นที่มีสิ่งเจือปนเพียงเล็กน้อยและ ผ่านกระบวนการทางความร้อน	102
4.34 แสดงค่าคงที่ไดอิเล็กทริก (ก) และค่าการสูญเสียทางไดอิเล็กทริก (ข) เมื่อมีการ เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ของแก้วเซรามิกที่ได้จากการตั้งต้นที่มีสิ่งเจือปน เพียงเล็กน้อยและผ่านกระบวนการทางความร้อนที่อุณหภูมิ 525 องศาเซลเซียส	103
4.34 (ต่อ) แสดงค่าคงที่ไดอิเล็กทริก (ก) และค่าการสูญเสียทางไดอิเล็กทริก (ข) เมื่อ มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ของแก้วเซรามิกที่ได้จากการตั้งต้นที่มีสิ่งเจือปน เพียงเล็กน้อยและผ่านกระบวนการทางความร้อนที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส	104
4.34 (ต่อ) แสดงค่าคงที่ไดอิเล็กทริก (ก) และค่าการสูญเสียทางไดอิเล็กทริก (ข) เมื่อ มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ของแก้วเซรามิกที่ได้จากการตั้งต้นที่มีสิ่งเจือปน เพียงเล็กน้อยและผ่านกระบวนการทางความร้อนที่อุณหภูมิ 575 องศาเซลเซียส	105

4.35 แสดงวงวีสเทอร์ริชีสของแก้วเซรามิกที่สร้างจากสารตั้งต้นที่มีสิ่งเจือปนเพียงเล็กน้อย และผ่านความร้อนเพื่อใช้ในการปัลกผลึกที่อุณหภูมิ 525, 550 และ 575 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง	106
4.36 แสดงลักษณะทางกายภาพของชิ้นงานแก้วเซรามิกที่ได้จากการตั้งต้น ที่บริสุทธิ์และผ่านกระบวนการทางความร้อนที่ช่วงอุณหภูมิที่แตกต่างกัน ชุด C1 คือระบบแก้วที่มีโพแทสเซียม โซเดียม ในโอเบต์ร้อยละ 75 โดยโนล และชุด C2 คือระบบแก้วที่มีโพแทสเซียม โซเดียม ในโอเบต์ร้อยละ 80 โดยโนล	108
4.37 แสดงความหนาแน่นของชิ้นงานแก้วเซรามิกที่ได้จากการตั้งต้น ที่บริสุทธิ์และผ่านกระบวนการทางความร้อนที่ช่วงอุณหภูมิที่แตกต่างกัน (ก) ระบบแก้วที่มีโพแทสเซียม-โซเดียม ในโอเบต์ร้อยละ 75 โดยโนล (C1) (ข) ระบบแก้วที่มีโพแทสเซียม โซเดียม ในโอเบต์ร้อยละ 80 โดยโนล (C2)	109
4.38 แสดงผลการวิเคราะห์ทางความร้อนด้วยเทคนิค DTA ของแก้วเซรามิกชุด C1 และชุด C2 ที่ได้จากการตั้งต้นที่บริสุทธิ์สูง	110
4.39 (ก) แสดงผลการวิเคราะห์เชิงพลังงานด้วยเทคนิค TG-DSC ของแก้วเซรามิกที่ได้ จากการตั้งต้นบริสุทธิ์ชุด C1 (ข) แสดงผลการวิเคราะห์เชิงพลังงานด้วยเทคนิค TG-DSC ของแก้วเซรามิกที่ได้จากการตั้งต้นบริสุทธิ์ชุด C2	112
4.40 แสดงรูปแบบการเลี้ยงบนรังสีเอกซ์ของแก้วเซรามิกที่ได้จากการตั้งต้นที่ ไม่บริสุทธิ์และผ่านกระบวนการทางความร้อนที่ช่วงอุณหภูมิที่แตกต่างกัน ชุด C1 (ก) คือระบบแก้วที่มีโพแทสเซียม โซเดียม ในโอเบต์ร้อยละ 75 โดยโนล และชุด C2 (ข) คือระบบแก้วที่มีโพแทสเซียม โซเดียม ในโอเบต์ร้อยละ 80 โดยโนล	114
4.41 แสดงรูปแบบของรูปแบบสเปกตรัมของแก้วเซรามิกชุด C1 ที่ได้จากการตั้งต้นที่ บริสุทธิ์และผ่านกระบวนการทางความร้อนที่ช่วงอุณหภูมิที่แตกต่างกัน ชุด C1 (ก) คือระบบแก้วที่มีโพแทสเซียม โซเดียม ในโอเบต์ร้อยละ 75 โดยโนล และชุด C2 (ข) คือระบบแก้วที่มีโพแทสเซียม โซเดียม ในโอเบต์ร้อยละ 80 โดยโนล	116
4.42 แสดงการศึกษาโครงสร้างทางจุลภาคของชิ้นงานแก้วเซรามิกชุด C1 ได้จากการตั้งต้น ที่บริสุทธิ์และผ่านกระบวนการทางความร้อนที่ช่วงอุณหภูมิที่แตกต่างกัน ด้วยกำลังขยาย 10,000 และ 30,000 เท่า	118
4.42 (ต่อ) แสดงการศึกษาโครงสร้างทางจุลภาคของชิ้นงานแก้วเซรามิกชุด C2 ได้จากการ ตั้งต้นที่บริสุทธิ์และผ่านกระบวนการทางความร้อนที่ช่วงอุณหภูมิที่แตกต่างกัน ด้วยกำลังขยาย 10,000 และ 30,000 เท่า	119

4.43 แสดงผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค EDS ของชิ้นงานแก้วเซรามิกชุด C1 ได้จากสารตั้งต้นบริสุทธิ์และผ่านกระบวนการทางความร้อน (ก) ผ่านความร้อนที่อุณหภูมิ 525 องศาเซลเซียส (ข) ผ่านความร้อนที่อุณหภูมิ 575 องศาเซลเซียส	120
4.43 (ต่อ) แสดงผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค EDS ของชิ้นงานแก้วเซรามิกชุด C2 ได้จากสารตั้งต้นบริสุทธิ์และผ่านกระบวนการทางความร้อน (ก) ผ่านความร้อนที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส (ข) ผ่านความร้อนที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส	121
4.44 แสดงถักยันนะทางกายภาพของชิ้นงานแก้วเซรามิกเปรียบเทียบค่าความสามารถในการส่องผ่านที่ได้จากการตั้งต้นที่ไม่บริสุทธิ์และผ่านกระบวนการทางความร้อน ชุด C1 (ก) คือระบบแก้วที่มีโพแทสเซียมโซเดียม ในโอบเดร็อกล 75 โดยโนลด และชุด C2 (ข) คือระบบแก้วที่มีโพแทสเซียมโซเดียม ในโอบเดร็อกล 80 โดยโนลด	123
4.45 แสดงค่าคงที่โดยอิเล็กทริก (ก) และค่าการสูญเสียทาง โดยอิเล็กทริก (ข) ณ อุณหภูมิห้อง ของแก้วเซรามิกชุด C1 ที่ได้จากการตั้งต้นที่บริสุทธิ์และผ่านกระบวนการทางความร้อน	125
4.45 (ต่อ) แสดงค่าคงที่โดยอิเล็กทริก (ก) และค่าการสูญเสียทาง โดยอิเล็กทริก (ข) ณ อุณหภูมิ ห้องของแก้วเซรามิกชุด C2 ที่ได้จากการตั้งต้นที่บริสุทธิ์และผ่านกระบวนการทางความร้อน	126
4.46 แสดงค่าคงที่โดยอิเล็กทริก (ก) และค่าการสูญเสียทาง โดยอิเล็กทริก (ข) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ของแก้วเซรามิกชุด C1 ที่ได้จากการตั้งต้นที่บริสุทธิ์และผ่านกระบวนการทางความร้อนที่อุณหภูมิ 525 องศาเซลเซียส	127
4.46 (ต่อ) แสดงค่าคงที่โดยอิเล็กทริก (ก) และค่าการสูญเสียทาง โดยอิเล็กทริก (ข) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ของแก้วเซรามิกชุด C1 ที่ได้จากการตั้งต้นที่บริสุทธิ์และผ่านกระบวนการทางความร้อนที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส	128
4.46 (ต่อ) แสดงค่าคงที่โดยอิเล็กทริก (ก) และค่าการสูญเสียทาง โดยอิเล็กทริก (ข) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ของแก้วเซรามิกชุด C1 ที่ได้จากการตั้งต้นไม่บริสุทธิ์และผ่านกระบวนการทางความร้อนที่อุณหภูมิ 575 องศาเซลเซียส	129
4.46 (ต่อ) แสดงค่าคงที่โดยอิเล็กทริก (ก) และค่าการสูญเสียทาง โดยอิเล็กทริก (ข) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ของแก้วเซรามิกชุด C2 ที่ได้จากการตั้งต้นที่บริสุทธิ์และผ่านกระบวนการทางความร้อนที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส	130
4.46 (ต่อ) แสดงค่าคงที่โดยอิเล็กทริก (ก) และค่าการสูญเสียทาง โดยอิเล็กทริก (ข) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ของแก้วเซรามิกชุด C2 ที่ได้จากการตั้งต้นที่บริสุทธิ์และผ่านกระบวนการทางความร้อนที่อุณหภูมิ 525 องศาเซลเซียส	131

- 4.46 (ต่อ) แสดงค่าคงที่ไดอิเล็กทริก (ก) และค่าการสูญเสียทางไอดิอิเล็กทริก (ข) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ของแก้วเซรามิกชุด C2 ที่ได้จากสารตั้งต้นที่บริสุทธิ์และผ่านกระบวนการทางความร้อนที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส 132
- 4.47 แสดงวงฮีสเทอร์ซีสของแก้วเซรามิกที่สร้างจากสารตั้งต้นที่บริสุทธิ์ชุด C1 และผ่านความร้อนเพื่อใช้ในการปัลกผลึกที่อุณหภูมิต่างๆ เป็นเวลานาน 4 ชั่วโมง 133
- 4.47 (ต่อ) แสดงวงฮีสเทอร์ซีสของแก้วเซรามิกที่สร้างจากสารตั้งต้นที่บริสุทธิ์ชุด C2 และผ่านความร้อนเพื่อใช้ในการปัลกผลึกที่อุณหภูมิต่างๆ เป็นเวลานาน 4 ชั่วโมง 134

ອັກມະຍົບອືແລະສັນລັກມະນີ

KNN	Potassium Sodium Niobate
TGA	Thermal Gravimetric Analysis
DTA	Differential Thermal Analysis
DSC	Differential Scanning Calorimetry
XRD	X-ray Diffraction technique
SEM	Scanning Electron Microscopy
EDS	Energy Dispersive X-ray Spectrophotometry
UV-Vis	Ultraviolet-Visible Spectrophotometry
°C	Degree Celsius
°C/min	Degree Celsius per minute
°C/h	Degree Celsius per hour
Mol%	Percent molar
mW	Milliwatt
nm	Nanometer
θ	Theta
T _c	Crystallization temperature
T _g	Glass transition temperature
T _f	Fictive temperature
P _r	Remnant Polarization
E _c	Coercive electric field
C	Capacity
tanδ	Dielectric loss
ε _r	Dielectric constant
ρ	Density

u

Hz	Frequency (Hertz)
kHz	Frequency (Kilo-Hertz)
MHz	Frequency (Mega-Hertz)
pC	Pico coulomb
pC/N	Pico coulomb per Newton
kV	Kilovolt
μ C	Micro coulomb
μ s	Microsecond